



# L15100G1

100W, 28V 大功率 LDMOS 射频功率晶体管

Aug 22 2021



Product datasheet.V1.0

## 概要描述

L15100G1 是一款 100W 高可靠性 LDMOS 射频功率晶体管，专为高频至 1.5GHz 的宽带商业和工业应用而设计。

## 典型应用性能

测试条件：Vds = 28 V，Idq = 100mA；信号模式：CW

测试于东科芯测试架，焊接装配，测试频段：1300MHz

Freq(MHz)	P-1dB (W)	Eff@P-1(%)	Gain(dB)
1300	100	65	18

## 产品特点

- 提供出色的效率和线性化能力；
- 内部集成 ESD 保护技术；
- 无铅，符合 RoHS 2.0 标准；
- 优异的热稳定性以及低热载流子注入(HCI)漂移；
- 采用支持宽正负栅极/漏极电压范围内运行，可用于改进 C 类工作性能。

## 应用

- 2-30MHz：HF 或短波通信
- 30-88MHz：地面通信
- 54-88MHz：TV VHF I
- 88-108MHz：调频广播
- 118-140MHz：航电
- 136-174MHz：商用地面通信
- 160-230MHz：TV VHF III
- 30-512MHz：干扰、地面/空中通信
- 470-860MHz：TV UHF
- 100KHz-1000MHz：ISM 应用、仪器

L15100G1

## 典型参数说明

表 1. 热特性参数

参数	符号	值	单位
热阻（管芯封装至法兰） 测试条件：外壳温度 85°C、T <sub>j</sub> =200°C，DC 直流测试	R <sub>θJC</sub>	0.7	°C/W

表 2. 极限参数

参数	符号	值	单位
漏极电压	V <sub>DSS</sub>	+65	Vdc
栅极电压	V <sub>GS</sub>	-10 to +10	Vdc
工作电压	V <sub>DD</sub>	+32	Vdc
储存温度范围	T <sub>stg</sub>	-65 to +150	°C
封装工作温度	T <sub>C</sub>	+150	°C
工作结温	T <sub>J</sub>	+225	°C

注意：在最高结温下连续运行将影响 MTTF。

表 3. ESD 静电保护参数

测试模型	测试标准规范	级别	现象描述
人体放电模式 (HBM)	JESD22-A114E	CLASS 2	施加 2000V ESD 脉冲时通过， 但是施加 4000V ESD 脉冲时器件发生失效

表 4. 电学特性参数(TC=25°, 除非特殊注明)

直流特性					
参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{(BR)DSS}$ --击穿电压	$V_{DS} = 0\text{ V}, I_{DS} = 1\text{ mA}$	65	70		V
$I_{DSS}$ --漏极漏电流	$V_{DS} = 28\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$			1	$\mu\text{A}$
$I_{GSS}$ --栅极漏电流	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$			1	$\mu\text{A}$
$V_{GS(th)}$ --开启电压	$V_{DS} = 28\text{ V}, I_D = 600\mu\text{A}$		1.98		V
$V_{GS(Q)}$ --栅极静态电压	$V_{DS} = 28\text{ V}, I_D = 100\text{ mA}$		2.53		V
$R_{ds(on)}$ --漏源导通电阻	$V_{DS} = 0.1\text{ V}, V_{GS} = 10\text{ V}$		100		$\text{m}\Omega$
$C_{ISS}$ --共源输入电容	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 28\text{ V}, F = 1\text{ MHz}$		91		pF
$C_{OSS}$ --共源输出电容	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 28\text{ V}, F = 1\text{ MHz}$		38		pF
$C_{RSS}$ --共源反馈电容	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 28\text{ V}, F = 1\text{ MHz}$		1.58		pF

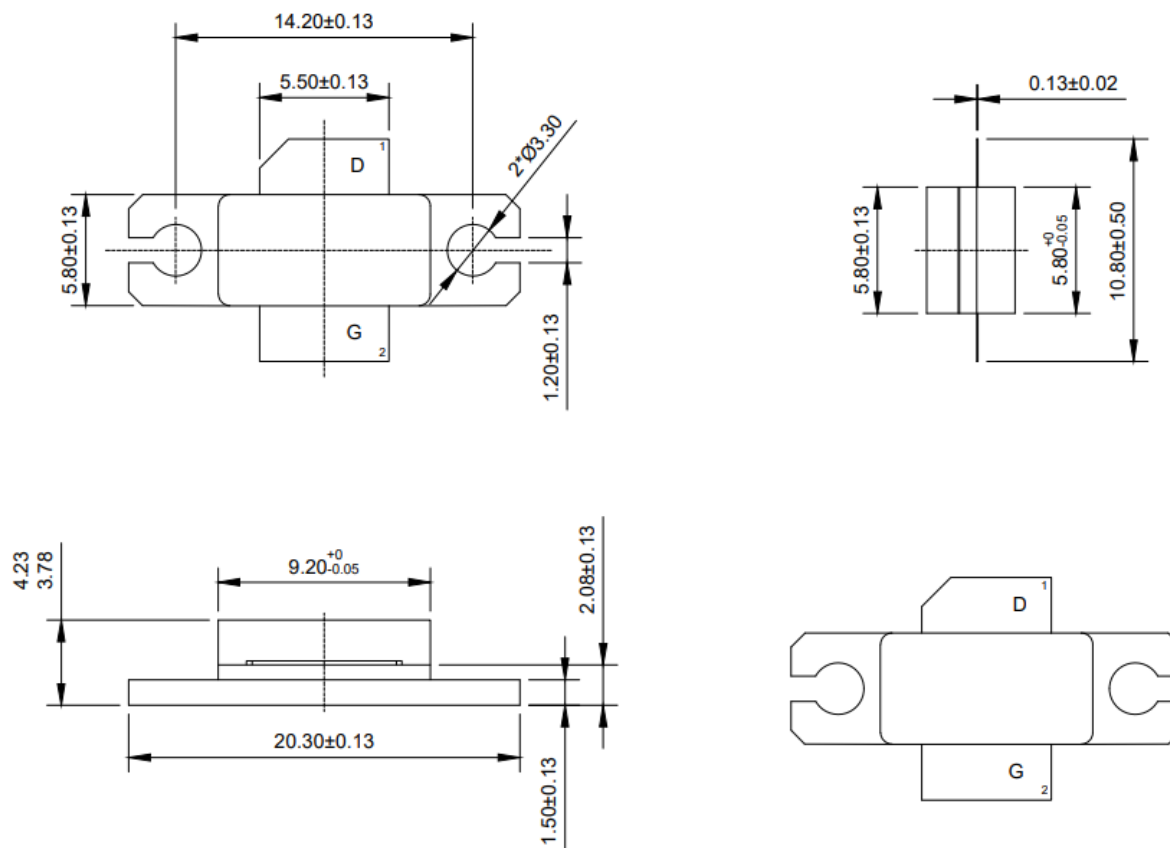
注意:  $V_{GS(Q)}$ --栅极静态电压: 数据来源于典型应用测试。

表 5. 典型应用参数(TC=25°, 除非特殊注明)

参数及符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$G_p$ --增益	基于东科芯测试架 (50ohm 系统) $V_{DD} = 28\text{ Vdc}, I_{DQ} = 100\text{ mA}$ $\text{Freq} = 1300\text{ MHz}$ 测试信号: CW		18		dB
Eff--效率@P1dB			65		%
$P_{1dB}$ --1dB压缩点			100		W
IRL--回波损耗			-7		dB
VSWR--驻波比			10:1		$\Psi$

注意: VSWR 10:1 at 100W CW Output Power (晶体管性能无衰减)。

## 封装尺寸图



注意：所有尺寸均以毫米（mm）为单位。

## 版本修订记录

日期	版本	修订说明	备注
2021-08-22	1.0	发布初版数据手册	

## 注意事项

- (1) 本说明书中的内容，随着产品的改进，有可能不经过预告而更改。请客户及时到本公司网站下载更新 <http://www.rfwatt.com/>。
- (2) 请注意输入电压、输出电压、负载电流的使用条件，使 PA 内的功耗不超过封装的容许功耗。更多频段测试数据请参考相应测试报告。